

海思 QFP 封装芯片 EPAD 焊接 使用指南

文档版本 00B01

发布日期 2015-05-27

版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司 2015。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任 何形式传播。

商标声明



(上) 、HISILICON、海思和其他海思商标均为深圳市海思半导体有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不 做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用 指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市海思半导体有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为基地华为总部 邮编: 518129

网址: http://www.hisilicon.com

客户服务邮箱: support@hisilicon.com

前言

概述

本文档主要是介绍海思 QFP 封装芯片的 EPAD 焊接工艺以及注意事项。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3110E	V200/V400/V500
Hi3716M	V300/V310
Hi3798M	V100

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 硬件开发工程师

作者信息

章节号	章节名称	作者信息
全文	全文	W00170563、S00227704

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

修订日期	版本	修订说明
2015-05-27	00B01	第1次临时版本发布。

目录

前	前 言	iii
1	概述	1-1
2	工艺指导	2-1
	2.1 散热焊盘图形推荐	2-1
	2.2 钢网开口推荐	2-1



插图目录

图 1-1 QFP 芯片侧视图	1-1
图 2-1 QFP 大散热焊盘钢网开口示意图	2-1
图 2-2 EPAD 部分和引脚部分钢网开口关系	2-2

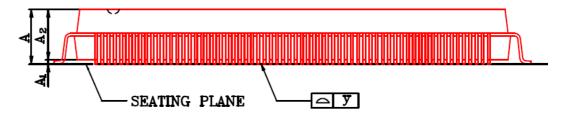
1 概述

海思有 EPAD 的 QFP 芯片包括如下:

- Hi3110EV200/V400/V500
- Hi3716MV300/V310
- Hi3798MV100

海思 QFP 芯片的引脚和 PCB 的接地焊盘共面度控制在 $0.05\sim0.125$ mm,如图 1-1 所示中的 A1 高度,国际标准为 $0.05\sim0.15$ mm。

图1-1 QFP 芯片侧视图



其中:

- A: QFP 芯片高度。
- A1: 器件 Standoff。
- A2: 芯片本体厚度。

2 工艺指导

2.1 散热焊盘图形推荐

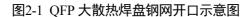
海思 QFP 芯片散热焊盘图形推荐设计:

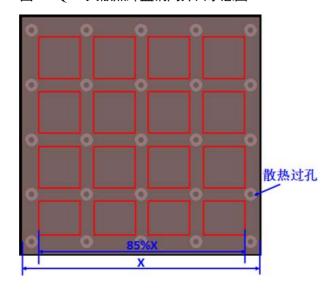
PCB 侧散热焊盘图形推荐设计成与器件 EPAD 一致,为保证散热焊盘有足够的焊接面积,散热焊盘上的过孔不宜过密,散热过孔的中心距离推荐大于等于 50mil。

2.2 钢网开口推荐

海思 QFP 封装芯片 EPAD 钢网开口推荐规则:

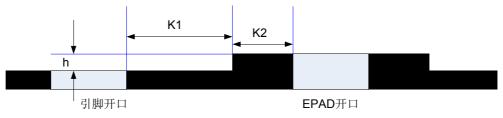
- PCB 散热焊盘钢网开口面积=大散热焊盘面积×(50%~70%)
- 钢网开口内缩 15%,同时保证大焊盘钢网开口边缘与小引脚焊盘内侧的距离大于 0.2 mm,散热焊盘采用用网格筋分割,隔筋中心与过孔中心重合(隔筋宽度不做 硬性要求,在有开口面积要求时,首先满足开口面积要求),如图 2-1 所示。





● 钢网厚度推荐选用 0.12 mm; 若客户有高锡量需求,可选用局部上阶梯加厚,推 荐上阶梯厚度为 0.15 mm,钢网阶梯高度(h)需要控制在 0.05 mm 以下(推荐 0.03 mm),钢网设计可参考图 2-2 所示。

图2-2 EPAD 部分和引脚部分钢网开口关系



K1≥25h, K2≥0.5mm

其中:

- h: 阶梯钢网阶梯的高度;
- K1: 钢网上阶梯边缘到其他钢网开口的距离;
- K2:钢网上阶梯开口到上阶梯边缘距离。